Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/825,866	SPOHN ET AL
Examiner	Art Unit

Elizabeth R. MacNeill

3767

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
604	500, 251, 253, 256	12/20/2006	ERM
		_	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	·		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	7		
	1		· .

STRATEGY)	<u>'</u>
DATE	EXMR
12/20/2006	ERM
4/12/2007	ERM
	12/20/2006